

DAFTAR PUSTAKA

- Dhaifullah, I. R., Muttanifudin, M., Salsabila, A. A., & Yakin, M. A. (2022). Survei Teknik Pengujian Software. In JACIS : Journal Automation Computer Information System (Vol. 2, Issue 1). <https://jacis.pubmedia.id/index.php/jacis/article/view/42>
- Feby Prasetya, A., & Lestari Dewi Putri, U. (2022). Perancangan Aplikasi Rental Mobil Menggunakan Diagram UML (Unified Modelling Language). In DOI: ... (Vol. 1, Issue 1).
- Huizinga, Dorota., & Kolawa, Adam. (2007). Automated defect prevention : best practices in software management. Wiley-Interscience.
- Khesya, Nurhaliza. "Mengenal *Flowchart* Dan Pseudocode Dalam Algoritma Dan Pemrograman." (2021).<https://osf.io/dq45e/download>
- Made Agus Oka Gunawan, I., & Indrawan, G. (n.d.). SINTECH Journal | 67 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEMAJUAN AKADEMIK MENGGUNAKAN MODEL INCREMENTAL BERBASIS EVALUASI USABILITY DAN WHITE BOX TESTING. <https://doi.org/10.31598>
- Ndaumanu, R. I. (2023). Pengujian Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website dengan Basis Path Testing. 6(1), 123–134. <https://doi.org/10.31764/justek.vXiY.ZZZ>
- Nugraha, W. A. (n.d.). *PENGUJIAN WHITE BOX BERBASIS PATH PADA FORM AUTENTIKASI BERBASIS MOBILE*. 8(2), 2022.
- Pratala, C. T., Asyer, E. M., Prayudi, I., & Saifudin, A. (2020). Pengujian White Box pada Aplikasi Cash Flow Berbasis Android Menggunakan Teknik Basis Path. *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 5(2), 111. <https://doi.org/10.32493/informatika.v5i2.4713>
- Rohman Rosyid, N., & Adrian, R. (2023). Rancang Bangun Prototype Pengenal Sensor Semi Otomatis pada Perangkat Internet Of Things. *Journal of Internet and Software Engineering*, 4(2).

Solissa, Y. J., Putra, F., Putri, A. N., & Nursari, S. R. C. (2023). Pengujian White Box Berbasis Path pada Form Daftar Jobstreet. co. id. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi dan Sistem Informasi*, 3(2), 353-362.

Zen, H. R. R., & Nuryasin, I. (2024). Penerapan whitebox testing pada pengujian sistem menggunakan teknik basis path. *JOISIE (Journal of Information Systems and Informatics Engineering)*, 8(1), 101-111.